This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-148685

(43)公開日 平成6年(1994)5月27日

(51)IntCl ⁴ G 0 2 F H 0 1 L	1/136	識別配号 5 0 0	庁内整理番号 9018-2K	FI		技術表示箇所
	•		9056-4M	H01L 29/78	3 1 1	S
			9056-4M		3 1 1	G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

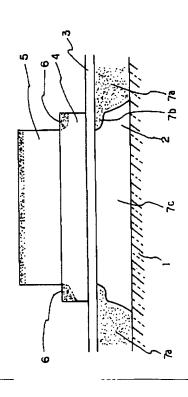
(21)出顧番号	特顧平4-303555	(71)出顧人	000003078 株式会社東芝	
(22)出顧日	平成4年(1992)11月13日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地	
		(72)発明者	中國 卓志 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 式会社東芝横浜事業所内	株
		(72)発明者	吉橋 英生 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 式会社東芝横浜事業所内	株
		(74)代理人	弁理士 須山 佐一	

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【要約】

【目的】 2度のイオン打ち込みを行わずにLDD構造 を形成することができ、またドレインリーク電流値を下 げることができる。

【構成】 絶縁基板と、該基板上に形成されたスイッチ ング用の多結晶シリコン薄膜トランジスターを含む画素 部と、この画素部に隣接して形成され、画素部を駆動す る多結晶シリコン薄膜トランジスターを含む駆動回路部 とを有する薄膜トランジスターアレイ基板を少なくとも 有する液晶表示装置において、多結晶シリコン薄膜トラ ンジスターが、上層および下層の2層構造からなるゲー ト電極を有し、下層のゲート電極の面積が前記上層のゲ ート電極の面積より広く、かつ上層のゲート電極の面積 より広い下層部分の下層のみよりなるゲート電極の直下 領域における多結晶シリコン層の電荷濃度が、チャネル 領域と、ソース、ドレイン領域の中間濃度である。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶嶽基板と、該基板上に形成されたスイ ッチング用の多結晶シリコン薄膜トランジスターを含む 画素部と、前記画素部に隣接して形成され、

前記画素部を駆動する多結晶シリコン薄膜トランジスタ ーを含む駆動回路部とを有する薄膜トランジスターアレ イ基板を少なくとも有する液晶表示装置において、

前記多結晶シリコン薄膜トランジスターが、ゲート電極 として上層および下層の二層構造からなるゲート電極を 有し、前記下層のゲート電極の面積が前記上層のゲート 電極の面積より広く、かつ前記上層のゲート電極の面積 より広い下層部分の下層のみよりなるゲート電極の直下 領域における多結晶シリコン層の電荷温度が、チャネル 領域と、ソース、ドレイン領域の中間溵度であることを 特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は表示装置に関し、特に多 結晶シリコン薄膜トランジスターのドレインリーク電流 値を下げることができると共に、生産効率を高めること ができる液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示装置は、薄型軽量、低消 費電力という大きな利点をもつため、液晶テレビ、日本 語ワードプロセッサやディスクトップパーソナルコンピ ュータ等のOA機器の表示装置に積極的に用いられてい る。それと共に、多結晶シリコンを活性層に使用した薄 膜トランジスタもしくは薄膜トランジスターアレイを応 用した液晶表示装置の開発が表示特性の向上を目的に活 発になされている。

【0003】従来、多結晶シリコンを活性層に使用した 薄膜トランジスターは液晶表示装置の表示部である画素 部のスイッチング素子や萪膜トランジスターを集積し画 素部スイッチング素子の駆動回路へ応用されている。す なわち、画素中で液晶への電圧印加用の画素部薄膜トラ ンジスターと、この画素部薄膜トランジスターを駆動す るための駆動回路部萪膜トランジスターへの応用とであ

【0004】ところで、現在の液晶表示装置の開発は、 画素を微細化することにより画素数を増やし、そして、 それらを高速で動作させる方向にある。この開発方向に 対応して上述の薄膜トランジスターは、次の特性が要求 されている。

- 1) ゲート遅延をなくすために、ゲート配線の抵抗を下 げる。
- 2) 薄膜トランジスターのドレインリーク電流を減少さ せる。

【0005】1)に関しては、たとえば、金属線やシリ サイドを使用する技術が知られている。この技術は、通 常、活性層との仕事関数を合わせるために電気的不純物 を添加した多結晶シリコンを下層として、上層に上述の 金属線もしくはシリサイドを形成して低抵抗化する2層 構造が検討されている。この構成によりゲート配線によ る信号の遅延を減少させている。

【0006】2)に関しては、とくに画素の薄膜トラン ジスターにたいしてドレインリーク電流の低下が要求さ れている。これは、ドレインリーク電流がトランジスタ 一動作のOFF側で発生するため、通常のON/OFF のスイッチング機能を充分果たさなくなり、また液晶表 示装置に使用すると画素の電気信号を保持できないた め、コントラストが劣化し、液晶表示装置の画質にとく に影響がでるためである。 このドレインリーク電流が 発生する原因は、薄膜トランジスターのゲート、ドレイ ン間に電場が集中するために、活性層多結晶シリコン中 のシリコン結合の欠陥のうち、とくに未結合手による欠 陥があると、ドレイン接合部で異常なリーク電流が発生 することにある。ドレイン接合部で異常なリーク電流が 発生するのは、つぎの理由による。通常、ソース、ドレ インはゲートをマスクとしてイオン打ち込み装置で接合 層に必要なイオンを打ち込み自己整合的に形成する。そ のために、電荷分布はゲート端から急激に立ち上がる。 電場の分布は電荷の分布に比例するため、ドレイン近傍 では急激に電場が立ち上がることとなる。この電場によ りチャネルとドレイン接合部でトンネル電流が流れ、異 常なリーク電流として観測される。

【0007】異常なリーク電流の発生を防止する方法と LT, LDD (Light Doped Drain) という技術が知られている。このLDD技術はドレイン 部近傍の電荷分布を徐々に変化させてドレイン接合を構 成する技術である。電荷分布が徐々に変化するため、接 合部の接合電場も徐々に変化し異常なリーク電流が流れ なくなる。このため、このLDD技術を使用して作製さ れた多結晶シリコン薄膜トランジスターを用いた液晶表 示装置は液晶テレビ、OA機器等に多用されている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このし DD技術は、接合部の電荷分布を徐々に変化させるた め、通常はイオン打ち込みの工程をLDD部の低濃度の 打ち込みと、ソース、ドレイン部の高濃度の打ち込みと 2度に分けて行わなければならないという問題がある。 【0009】さらに、低濃度側の打ち込みは通常ゲート マスクで行うが、高濃度側はゲート直下よりずらす必要

[0008]

があることより、必ず何かのマスクが必要となる。通 常、このマスクは、レジストや酸化膜等を使用するが、 製造工程が複雑になることは避けられなく、そのために

製造歩留りを落とす等の問題がある。

【0010】本発明は、このような問題を解決するため になされたもので、LDD構造を2度のイオン打ち込み を行わずに形成することができ、またドレインリーク電 流値を下げることができる液晶表示装置を提供すること



を目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置は、絶縁基板と、該基板上に形成されたスイッチングとの多結晶シリコン薄膜トランジスターを含む駆動するとをものの画素部に隣接して形成され、画素部を駆動するとをものリコン薄膜トランジスターを含む駆動回路とももランジスターであるが、ゲート電極を見まれて、多結晶シリコンでであるが、ゲート電極を見まれて、のの世間をであるが、ゲート電極を有るが、ゲート電極を有し、下層のがゲート電極の面積よりによりないであるとを特徴とする。

【0012】本発明に係わる多結晶シリコン薄膜トランジスターのゲート電極は、上層および下層の2層構造からなるが、上層は下層に比べてその電気抵抗値が低い物質からなることが好ましい。これは、2層構造とした場合、その電気抵抗値は電気抵抗の低い層で決まるため、上層にシリコンの金属化合物のような低抵抗物質からなる層を設けることにより、低抵抗ゲート電極を得ることができるためである。さらに、上層は耐薬品性や耐熱性を保持するための働きもする。

【0013】また、下層の層厚は、ソース、ドレイン形成のためのイオン打ち込みに際して、多結晶シリコン層の電荷濃度が濃度勾配を有しチャネル領域と、ソース、ドレイン領域の中間濃度となるような層厚であればよい。多結晶シリコン層の電荷濃度の濃度勾配を得るための、他の要因は上層の形状の寸法と下層の形状の寸法との差である。本発明にあっては、下層が上層の寸法形状より数μm張り出している張り出し部を有することが好ましい。上述のゲート電極構造をマスクとしてイオン打ち込みをすることにより、ドレイン近傍の電荷分布をなだらかな分布とすることができる。

【0014】本発明の液晶表示装置は、次のようにして作られる。絶縁基板材料には無アルカリガラス、石英などが使用できる。この基板上に公知の方法で多結晶シリコン膜を形成する。すなわち、まず基板上に減圧CVD、プラズマCVD装置を用いアモルファスシリコン層を堆積し、ついで約600Cの温度で熱処理を行うことにより多結晶シリコン層とする。その後、フォトリソゲにはより多結晶シリコン層表面を熱酸化してゲートゲースする。多結晶シリコン層表面を熱酸化してゲートがに関を形成した後、その上に2重の膜構造よりなるが出まりた後、その上に2重の膜構造よりなるが上層膜を形成する。2重の膜構造の形成は、下層膜のエッチング速度より上層膜のエッチング速度が速いエッチング方法を用いることが好ましい。たとえば、加工ガスとしてSF $_6$ 、CI $_2$ 等を用いた、RIE(Reacti

ve [on Etching)を使用することが好ましい。その後、このゲート電極をマスクとしてソース、ドレイン領域を自己整合的に形成する。その表面に第1層間絶縁膜を形成し、その膜の一部をコンタクトホールとして開口し、その部分で金属配線が薄膜トランジスターの各端子と接触する。

【0015】液晶表示装置とするために、さらに、第2層間絶緑膜を形成し、コンタクトホールを形成する。そこを介して、透明電極を形成し画素電極とする。この基板を薄膜トランジスターアレイ基板と称する。その後、この薄膜トランジスターアレイ基板を、対向基板と合わせ、そのギャップ部に液晶を注入し、液晶セルを構成する。そして、外装アセンブリを形成して本発明の液晶表示装置を得る。

[0016]

【作用】本発明の液晶表示装置に係わる多結晶シリコン 潜膜トランジスターのゲート配線は、低抵抗配線を上部 に有する2層構造で、かつゲート配線の端部が階段状に なっているため、このゲート配線をマスクとして自己整 合的にイオン打ち込みを行うことにより、ドレイン近傍 の電荷分布をなだらかにすることができる。ドレイン近 傍の電荷分布がなだらかになると、電場の集中が防止で きることになる。そのため、ドレインリーク電流が減少 する。

【0017】また、ゲート配線の上部の金属配線は低抵抗ゲート配線を可能とする。

[0018]

【実施例】本発明の実施例を図1から図4に基づき説明する。図1は本実施例の液晶表示装置に使用した薄膜トランジスターのゲート部分の断面図である。石英基板1上に多結晶シリコンを1000 オングストロームの膜厚に形成して薄膜トランジスターの活性層2とした。この多結晶シリコン活性層2は、原料ガスにジシランガスを使用し、減圧CVD法により非晶質シリコンを形成し、その後熱処理を施し、多結晶シリコンを形成したものである。その後、フォトリソグラフィー工程およびエッチング工程にて所定の形状に加工した。

【0019】つぎに、多結晶シリコン層 2の表面を熱酸化して 700オングストロームの膜厚のゲート酸化膜 3を形成した。ゲート酸化膜 3上に2重の膜構造を有するゲート配線を以下の方法で形成した。まず、ゲート酸化膜 3と接する下層膜 4 に電気的不純物としてリン (P)を $1\times10^{19}/c$ m³ 含む多結晶シリコンを 1500 オングストロームの膜厚に形成し、その上に上層膜 5 として、タングステンシリサイド (WSi)を 2500 オングストロームの膜厚に形成した。つぎに、エッチングガスとして SF6、CI2を使用するRIE (Reactive Ion Etching)装置により、上下層のエッチングレートの違いを利用して下層膜 4 が上層膜 5 より $1\sim2$ μ m大きく張り出すように形成したゲート配線が得



られた。このゲート配線の下層のシート抵抗は30Ω/□程度であるが、上層はシリコンの金属化合物であるためシート抵抗は5Ω/□程度である。したがって、2重構造配線の抵抗は低い抵抗で決まるため、本実施例のゲート配線は低抵抗ゲート電極となる。

【0020】このゲート配線をマスクにして、ソース、ドレイン形成のためのイオン打ち込みを行う。図1に示す7aの部分の電荷設度は、初期的に決めた打ち込み最である($5\sim100$)× $10^{19}/c$ m³となるようにイオン打ち込み装置でリン(P)を打ち込んだ。そして、張り出し部分6の真下である7bの部分の電荷設度は、 $1\times10^{17}/c$ m³程度となるようにイオン打ち込み装置の加速エネルギーを調整した。その結果、図1に示すように、ゲートのない部分7aでは、従来通りの設度のイオンの打ち込みが行われソース、ドレインが形成され、ゲートが2重になっている部分7cでは、イオンは打ち込まれないで、張り出し部分6の真下である7bの部分ではその中間設度のイオンが打ち込まれて電気的不純物の分布を有する薄膜トランジスターが得られた。

【0021】本実施例の薄膜トランジスターにおいては、ゲート電極が2重構造になっている部分は、完全にマスクされているため電気的不純物は打ち込まれない。このため、薄膜トランジスターのソース、ドレインの近傍の電荷分布は、ほぼ 0から急激に立ち上がることなく、いったん中間状態を経ることになる。

【0022】その後、図2に示すように、第1層間絶緑膜8を形成し、その膜の一部をコンタクトホールとして開口し、そんがで金属配線9(アルミニウム(A1))と、薄膜トランジスターの各端子とを接触させる。さらに、第2層間絶縁膜10を形成し、コンタクトホールを形成する。そこを介して、透明電極11を形成し画素の電極とする。この基板を薄膜トランジスターアレイ基板12と称する。この基板12を対向基板13とを合わせ、そのギャップ部に液晶14を注入し、液晶セルを構成する。そして、外装アセンブリ15を形成して図3に示す液晶表示装置とする。

【0023】このようにして得られた液晶表示装置の n 型
型
対膜トランジスターの特性を図4に示す。図4 (a) は本実施例に係わる n 型
対膜トランジスターの特性であり、図4 (b) は L
D
内
世である。これらの特性で特徴的なのは、ゲート電圧が負の領域の特性である。図4 (b) の従来例においては、ゲート電圧が負の領域で、ドレイン電流が大きく跳ね上がり、非常に大きな値となっている。一方、図4 (a) の本実施例においては、ゲート電圧が変化してもドレイン電流は、ゲート電圧の値とほぼ変わらず変化することはない。

【0024】本実施例の第1の効果は、製造工程を従来の工程より減少できることである。すなわち、エッチン

グレートの違いを応用した一度のエッチングで、ゲート 電極の端部に階段状の張り出し部を形成することができ、このゲート電極をマスクにした一度のイオン打ち込みにより、LDD構造とすることができる。従来はLDD構造を得るために2度のイオン打ち込みを行っていた。

【0025】本実施例の第2の効果は、1度のイオン打ち込みにより作製したLDD構造においても、液晶表示装置に必要な薄膜トランジスターの優れた特性が得られることである。すなわち、ドレインリーク電流がゲート電圧 0Vの値とほぼ変わらず小さくすることができる。

【0026】本実施例の第3の効果は、ゲート配線を低抵抗線と2重にすることによって、ゲート遅延のないことである。

【0027】以上の効果により、大型基板で、 100万個 クラスの多数の画素を高速で動作しても薄膜トランジス ターのリーク電流が小さいため液晶表示装置の画質に影響をあたえることはない。

[0028]

【発明の効果】本発明の薄膜トランジスターアレイ基板を少なくとも有する液晶表示装置は、多結晶シリコン溶膜トランジスターが2層構造からなるゲート電極を有し、ゲート電極の直下領域における多結晶シリコン層の電荷濃度が、チャネル領域と、ソース、ドレイン領域の中間濃度であるため、低抵抗ゲート電極をもち、低ドレインリーク電流である薄膜トランジスターアレイ基板を有する液晶表示装置を単純な製造工程で得ることができる。このため、液晶表示装置の生産効率を高めることができる。また、画素数を増やし、それらを高速で動作される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例の液晶表示装置に使用した薄膜トランジスターののゲート部分の断面図である。

【図2】本実施例の液晶表示装置に使用した薄膜トランジスターの断面図である。

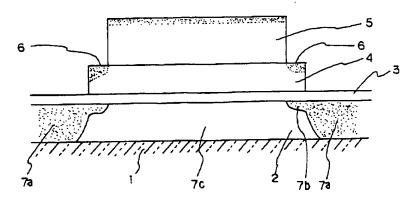
【図3】本実施例の液晶表示装置を示す図である。

【図4】本実施例の液晶表示装置に使用した薄膜トランジスターの特性を示す図である。

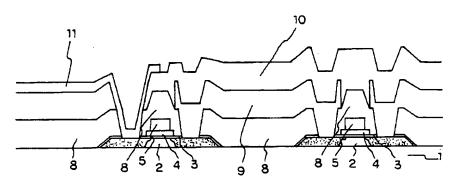
【符号の説明】

1 ……石英基板、2 ……活性層、3 ……ゲート酸化膜、4 ……下層膜、5 ……上層膜、6 ……張り出し部分、7 a ……ゲートのない部分、7 b ……張り出し部分の真下の部分、7 c ……ゲートが2 重になっている部分、8 ……第1 層間絶縁膜、9 ……金属配線、10 ……第2 層間絶縁膜、11 ……透明電極、12 ……薄膜トランジスターアレイ基板、13 ……対向基板、14 ……液晶、15 ……外装アセンブリ。

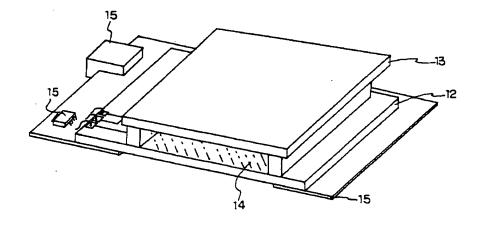




[図2]



【図3】



特開平06-148685

(6)

【図4】

